原子力研究会

〔委員長〕中澤正治(東京大)

〔幹事〕浦瀬賢治(日立)、松岡弘(地球シミュレータ研)

〔幹事補佐〕上田昌慶(三菱電機)、瀧澤洋二(東芝)

日時 平成14年9月11日(水) 13:00~16:00

場所 早稲田大学理工学部 52号館 2階 201教室(東京都新宿区大久保 3-4-1, JR山手線・営団地下鉄東西線, いずれも高田馬場駅下車, 徒歩13分, 場所の詳細は, 次のURLをご参照下さい「<http://www.sci.waseda.ac.jp/campus-map/index.html>」)

共催 電気学会 東京支部(支部長 尾崎康夫)

協賛 放射線分布計測技術調査専門委員会(委員長 工藤勝久, 幹事 高橋浩之, 幹事補佐 大久保雅隆)

議題 テーマ「X線・線半導体検出器と分布測定技術の動向」

NE-02-11 Geピクセルアレイ検出器の開発と応用 大柳宏之(産総研)

NE-02-12 エネルギー分散型全反射X線解析法による有機薄膜構造解析 吉田郵司(産総研)

NE-02-13 CdTe/CdZnTe半導体を用いた、宇宙線検出器の現状とその応用
中澤知洋、高橋忠幸(宇宙研)

NE-02-14 傾斜三次元マイクロCT装置の開発 三澤雅樹、高田尚樹(産総研)
平嶋龍介、小泉和人(ユニハイトシステム)

NE-02-15 コンプトンカメラによる分布測定技術とその動向 平澤雅彦(放医研)

NE-02-16 Ir-TESアレイを用いたX線マイクロカロリメータ 大野雅史(東京大)

講演時間 1件当り30分(質疑応答5分を含む)